

**Zeitschrift:** Vermessung, Photogrammetrie, Kulturtechnik : VPK = Mensuration, photogrammétrie, génie rural

**Herausgeber:** Schweizerischer Verein für Vermessung und Kulturtechnik (SVVK) = Société suisse des mensurations et améliorations foncières (SSMAF)

**Band:** 74 (1976)

**Heft:** 1

**Rubrik:** Veranstaltungen

**Autor:** [s.n.]

#### Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

#### Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

#### Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 19.01.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

**Teilnahmebedingungen:** Mitgliedschaft bei einem FIG-Mitgliedverein (für die Schweiz: Schweizerischer Verein für Vermessungswesen und Kulturtechnik, SVVK).

**Form und Termin:** Der Aufsatz kann deutsch, französisch oder englisch geschrieben werden; Länge 3000 bis 5000 Wörter. Drei maschinengeschriebene Exemplare sind bis zum *1. Dezember 1976* einzureichen an das FIG-Büro, Box 16072, S 103, 22 Stockholm, Schweden.

**Höhe des Preises:** sFr. 2000.– plus Vergütung aller Auslagen für die Reise zum Kongress, wo der Gewinner seinen Text vortragen wird.

Zusätzliche Auskünfte erteilt der Präsident des Schweizerischen Vereins für Vermessungswesen und Kulturtechnik (SVVK), H.-R. Dütschler, Fliederweg 11, 3600 Thun.

Das Büro der Internationalen Vereinigung  
der Vermessingenieur

**Conditions d'admission:** Sont admis au concours seuls des membres de sociétés adhérents à la FIG (pour la Suisse: Société suisse des mensurations foncières).

L'article peut être rédigé en allemand, français ou anglais; la longueur doit être de 3000 à 5000 mots. Trois exemplaires du texte tapés à la machine sont à soumettre au Bureau FIG, case postale 16072, S 103, 22 Stockholm d'ici au *1er décembre 1976*.

**Montant du prix:** frs. s. 2000.– en plus le dédommagement des frais pour la participation au congrès. Le gagnant du prix aura l'occasion de présenter son texte lors du congrès.

Pour de plus amples renseignements s'adresser au président de la SSMAF, H.-R. Dütschler, Fliederweg 11, 3600 Thoune.

Le Bureau de la Fédération internationale  
des Géomètres

#### Veranstaltungen

## VII. Internationaler Kurs für Ingenieurmessungen hoher Präzision

Nach sechsjähriger Pause veranstalten die Professoren  
Dr. Eichhorn, Darmstadt,  
Dr. Kobold, Zürich,  
Dr. Dr. Rinner, Graz,  
in der Zeit vom *29. September* bis zum *9. Oktober 1976*  
in Darmstadt den

### VII. Internationalen Kurs für Ingenieurmessungen hoher Präzision.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden folgende Themenkreise behandelt:

1. Vermessungsmethoden und -instrumente
2. Absteckung von Bauwerken
3. Bauwerksüberwachung und Beweissicherung
4. Stollen- und Tunnelbau
5. Maschinenbau
6. Management, Netzplantechnik und Wirtschaftlichkeit

Für jeden Themenkreis sind etwa zehn Vorträge vorgesehen.

Neben dem Vortragsprogramm werden Instrumentenfirmen und die Hersteller von Rechenanlagen in Ausstellungen und Demonstrationen ihre neuesten Erzeugnisse vorführen.

Das Programm wird durch Fachexkursionen und Rahmenveranstaltungen abgerundet.

Interessenten werden gebeten, sich für weitere Informationen an

Herrn Prof. Dr.-Ing. Gerhard Eichhorn,  
6100 Darmstadt, Petersenstrasse 13  
(Technische Hochschule, Geodätisches Institut),  
zu wenden.

## Kurs über Wald- und Güterstrassenbau

An der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich wird in der ersten Märzwoche 1976 ein «Kurs über gebundene Trag- und Deckschichten im Wald- und Güterstrassenbau» durchgeführt. Nähere Angaben sind erhältlich bei der Professur für forstliches Ingenieurwesen (Prof. V. Kuonen). Adresse: ETH/LFO, Universitätstrasse 2, 8006 Zürich, Telefon (01) 32 62 11 (intern 3236 oder 3235).

## Informationstagung «Triangulation»

Das Institut für Geodäsie und Photogrammetrie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich führt am *19. und 20. März 1976*

eine Informationstagung durch, die den Problemkreis *Triangulation*

zum Gegenstand haben wird. Die Tagung gehört in den Rahmen des Weiterbildungsprogrammes des Schweizerischen Vereins für Vermessungswesen und Kulturtechnik (SVVK) und wird in enger Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Landestopographie und der Eidgenössischen Vermessungsdirektion gestaltet.

Die Gliederung des Stoffes in Bedeutung, Grundlagen und Durchführung der Triangulation soll gewährleisten, dass sowohl Theorie als auch Praxis gleichwertig zum Zug kommen.

Als Referenten werden vorwiegend Herren aus der eidgenössischen Verwaltung und den Hochschulen mitwirken. Der Zeitplan sieht aber genügend Spielraum vor, so dass auch freierwerbende Trigonometrische durch angekündigte oder spontane Kurzreferate die Vorträge ergänzen können.

Das vollständige Programm und alle notwendigen Formalitäten werden in der Februarnummer dieser Zeitschrift veröffentlicht.

Prof. R. Conzett